# 特許協力条約

PCT

#### 国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D	2	1	MAY	2004
WIPO				PCT

出願人又は代理人 の <b>治類記号</b> 02-F-064-PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(模式PCT/ 「PEA/416)を参照すること。								
国際出願番号 PCT/JP03/03884	国際出版日 (日.月.年) 27.03.2003	優先日 (日.月.年) 29.03.2002							
国際特許分類 (1 P C) Int. Cl.' C	01B31/02								
出願人 (氏名又は名称) 独立行政法人科学技術援與機構									
1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。									
2. この国際予備審査報告は、この表制	2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で4 ベージからなる。								
区 この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で 5 ページである。									
3. この国際予備審査報告は、次の内容	. この国際予備審査報告は、次の内容を合む。								
I X 国際予備審査報告の基礎	I X 国際予備審査報告の基礎								
Ⅱ □ 優先権	11								
Ⅲ	□								
IV 【 】 発明の単一性の欠如	IV 【 発明の単一性の欠如								
V X PCT35条(2)に規定す の文献及び説明	る新規性、進歩性又は産業上の利用可能性	Eについての見解、それを裏付けるため							
VI ある種の引用文献									
VII 国際出願の不備	EPO -	DG 1							
Via X 国際出願に対する意見	0 2 07	. 2004							
	(36	3)							

国際予備審査の請求告を受理した日 29.10.2003	国際予備審査報告を作成した日 28.04、2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員)	4G 9439
郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号	安密 美佐子	
	電話番号 03-3581-1101 [	内線 3416

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (1998年7月)

囯	際	予	備	審	祉	翻	供

国際出題番号 PCT/JP03/03884

I. 国際予備審查領	吸告の基礎								
1. この国際予備 応答するため PCT規則70.	こ提出された差し替え用紙は	基づいて作成され、この報告書に	れた。(法第6条(PC1 おいて「出願時」とし、オ	「14条)の規定に基づく命令に 本報告客には添付しない。					
出願時の国際	禁出願書類								
X 明細哲 明細哲 明細哲	第 1, 4, 5, 7-13 第 2, 3, 6	_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求码と 09.04.2004						
X 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第		出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基 国際予備審査の請求書と 09.04.2004	きづき補正されたもの					
X 図面 図面 図面	第 <u>1/4-4/4</u> 第 <u></u> 第	 ページ/母、 ページ/図、 ページ/図、							
明細部の配列	列表の部分 第 <u></u> 列表の部分 第 <u></u> 列表の部分 第 <u></u>	ページ、 ページ、 ページ、	国際予備審査の請求書と						
上記の <b>告類は、</b> 国際調査 PCT規	上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の音語である。     上記の掛類は、下記の言語である								
	<ul><li>審査のために提出されたP(</li><li>よ、ヌクレオチド又はアミノ</li></ul>			語 国際予備審弦報告を行った。					
□ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の明示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 書の提出があった □ 许面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出 があった。									
-4:	F記の普類が削除された。 第 第 <u>6-11</u> 図面の第	ページ 項 ペー	・ ジ <b>/</b> 図						
れるので、									

国際予備審查報
---------

国際出願番号 PCT/JP03/03884

文献及び説明		「35条(2)) に定める見解、	
見解			
新規性(N)	部求の範囲 請求の範囲 	1-5	
進歩性(IS)	請求の範囲	1-5	 有
	請求の範囲		無
産業上の利用可能性 (1A)	請求の範囲 請求の範囲	1-5	有 無
·			
文献及び説明(PCT規則70.7)			
1. Ming SU, et al, Lattice	Oriented Growth of S	ingle-Walled Carbon	
nanotubes, J. Phys. Chem. B, 200		•	
- 請求の範囲1−5に係る発明 5性を有する。 _文献1には、表面を酸化させ			
・ スMIには、安山を酸化させ 置元処理した後、メタンガスを 動力ーボンナノチューブを製造	にアリコン単統領基板 に原料として900℃で	に妖歴媒を分散させ、 CVD法を行い、該基	版力人で
₹板であるサファイアのA面、	R面、あるいはC面に	跌触媒を分散させる点	が記載さ
えておらず、しかもその点は文 うる。	(版 1 からヨ来有といえ	とも谷あに想到し侍な	(V) B(V) (

### 国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/03884

畑. 国際出願に対する意見	VIII .	宜際	出題に	***	57	F (2)
---------------	--------	----	-----	-----	----	-------

請求の範囲、明細普及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細帯による十分な裏付についての意見を次に示す。

1. 請求項3記載の発明において、請求項1を引用する場合は、請求項1にFe薄膜に関する記載がないため不明瞭である。
2. 請求項4の「単炭素原料」は「炭素原料」の誤記と解される。

さらに他の化学気相反応によるSWNTsの製造については、 ゼオライト、シリカ、陽極酸化シリコンのような多孔質材料を担 体として利用することで、SWNTsを製造できることが報告さ れている。

しかしながら、注目すべきことに、以上の実験において、担体としてこのようなナノ粒子あるいは多孔質材料を用いないで化学気相成長を行なった場合には、金属系触媒の量および大きさに関わらず、SWNTsが生成されずに多層カーボンナノチューブのみが得られることになるのである。

すなわち、従来の化学気相反応によるSWNTsの製造においては、金属系触媒とともに金属系触媒の担体としてナノ粒子あるいは多孔質材料を用いることが必須の要件とされていたのである。そして、SWNTsの大量生産を考慮すると、担体として、ナノ粒子あるいは多孔質材料に匹敵する微細構造を有し、かつ表面積の広い基板が必要とされることになる。

そこで、この出願の発明は、以上の通りの事情に鑑みてなされたものであり、担体としてナノ粒子や多孔質材料を必要とせず、 さらには直径を制御して単層カーボンナノチューブを製造することができる単層カーボンナノチューブの製造方法を提供することを課題としている。

#### 発明の開示

そこで、この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、 以下の通りの発明を提供する。

すなわち、まず第1には、この出願の発明は、グラファイトの 生成において触媒作用を有するFeを、単結晶基板であるサファ イアのA面、R面、あるいはC面に分散させ、500℃以上の温 度範囲で炭素原料を供給することで、直径が制御された単層カー ポンナノチューブを気相熱分解成長させることを特徴とする単層

PCT/JP03/03884 日本国特許庁 09.4.2004

カーボンナノチューブの製造方法を提供する。

またこの出願の発明は、上記の発明において、第2には、Fe 薄膜でA面、R面、あるいはC面を被覆したサファイアを用いる ことを特徴とする単層カーボンナノチューブの製造方法を、第3 には、Fe 薄膜の膜厚を0.1~10nm以下とすることを特徴 とする単層カーボンナノチューブの製造方法を、第4には、単炭 素原料が、500℃以上の温度で気体である炭素含有物質である ことを特徴とする単層カーボンナノチューブの製造方法を、第5 には、炭素原料が、メタン、エチレン、フェナントレン、ベンゼ ンのいずれかであることを特徴とする単層カーボンナノチューブの 製造方法を提供する。 ライプロセスや、溶液滴下法、スプレーコート法、スピンコート 法等のウェットプロセス等を利用することができる。

単結晶基板に分散させる金属系触媒の量については特に制限はなく、任意のものとすることができる。たとえば単結晶基板上に1原子層程度の厚さで、部分的にあるいは全面に分散されていれば良い。単層カーボンナノチューブを比較的高収率で得たい場合には、金属系触媒と単結晶基板との組み合わせにもよるためー概には言えないが、たとえば金属系触媒を薄膜として分散させ、その膜厚を0.1~10nm以下程度の範囲で調整することを目安とすることができる。この膜厚が厚すぎると、金属系触媒薄膜の表面部において単結晶基板と相互作用していない部分が局所的に生じ、金属系触媒粒子が制御されていない可能性があるために好ましくない。

このように金属系触媒を分散させた単結晶基板を500℃以上 の温度とし、次いで炭素原料を供給する。

単結晶基板の500℃以上の温度への加熱は、不活性雰囲気で行なうことができる。また炭素原料としては、500℃以上の温度で気体である各種の炭素含有物質を用いることができる。より具体的には、たとえば、メタン(CH4)、エチレン(C2H4)、一酸化炭素(CO)等の常温で気体のものや、フェナントレンやベンゼン等のように常温では固体あるいは液体であって、加熱により500℃以上の温度で気体であるもの等を例示することができる。これによって、単結晶基板表面に単層カーボンナノチューブを気相熱分解成長させることができる。

このように、金属系触媒と単結晶基板との組合せを適切なものとすることで、従来のように単結晶基板を多孔質構造や粒子形状とすること無く、単層カーボンナノチューブを製造することができる。

さらにこの出願の発明においては、金属系触媒と単結晶基板と

## 請求の範囲

1 (補正後). グラファイトの生成において触媒作用を有するFeを、単結晶基板であるサファイアのA面、R面、あるいはC面に分散させ、5 0 0 ℃以上の温度範囲で炭素原料を供給することで、直径が制御された単層カーボンナノチューブを気相熱分解成長させることを特徴とする単層カーボンナノチューブの製造方法。

2 (補正後). Fe薄膜でA面、R面、あるいはC面を被覆したサファイアを用いることを特徴とする請求項1記載の単層カーボンナノチューブの製造方法。

3 (補正後). F e 薄膜の膜厚を  $0.1 \sim 10$  n m以下とすることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の単層カーボンナノチューブの製造方法。

4 (補正後). 単炭素原料が、5 0 0 ℃以上の温度で気体である炭素含有物質であることを特徴とする請求項1ないし3 いずれかに記載の単層カーボンナノチューブの製造方法。

5 (補正後). 炭素原料が、メタン、エチレン、フェナントレン、ベンゼンのいずれかであることを特徴とする請求項4記載の単層カーボンナノチューブの製造方法。

- 6. (削除)
- 7. (削除)
- 8. (削除)

PCT/JP03/03884

日本国待許庁 09.4.2004

9. (削除)

10. (削除)

11. (削除)